

М. А. ЭЛЬ ШАРНУБИ

О КОЭФФИЦИЕНТЕ ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ РАССЕЯНИИ НА КОЛЕБЛЮЩИХСЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМАХ

Найдена функция распределения носителей заряда при рассеянии на колеблющихся примесных заряженных атомах и на акустических фононах. Вычислена полевая зависимость коэффициента захвата горячих электронов примесными центрами при наличии кулоновского барьера.

Задача о зависимости коэффициента захвата от напряженности поля при не слишком сильных полях сводится в основном к вычислению функции распределения электронов. Вид ее зависит от преобладающего типа рассеяния. В настоящей работе вычисляется функция распределения носителей заряда, когда рассеяние происходит на локальных (щелевых) колебаниях, обусловленных введением примеси в кристаллическую решетку [1], и на акустических фононах. Рассматривается полевая зависимость коэффициента захвата при наличии кулоновского барьера.

Кинетическое уравнение в данном случае имеет вид

$$e\vec{E}, \vec{\nabla}_p f(\vec{p}) = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_I + \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{фон}}. \quad (1)$$

Положим $f = f_s + f_a$, тогда из уравнения (1) находим

$$e\vec{E}, \vec{\nabla}_p f_a(\vec{p}) = \left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right|_I + \left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right|_{\text{фон}}, \quad (2)$$

$$e\vec{E}, \vec{\nabla}_p f_s(E_p) = -f_a \left(\frac{1}{\tau_I} + \frac{1}{\tau_{\text{фон}}} \right). \quad (3)$$

После усреднения по углам подставим (3) в (2), тогда кинетическое уравнение для симметричной части функции распределения $f_s(E_p)$ имеет вид

$$-\frac{2}{3} \frac{(eE)^2 \bar{x}^{1/2}}{mkT} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\tau_\varphi^0 x^3}{x^2 + \tau_\varphi^0 / \tau_I^0} \frac{\partial f_s}{\partial x} \right\} = \left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right|_I + \left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right|_{\text{фон}}, \quad (4)$$

где τ_{Φ}^0 и τ_I^0 — не зависящее от энергии электрона времени релаксации по импульсу при рассеянии на акустических фонах и на заряженной примеси [2], $x = \frac{E \rightarrow p}{kT}$.

Интеграл столкновений для симметричной части функции распределения при рассеянии на акустических фонах хорошо известен (см., например, [3]):

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right)_{\text{фон}} = \frac{2 \sqrt{2mkT} x^{1/2}}{lM_{\text{фон}}} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^2 \left(f_s + \frac{\partial f_s}{\partial x} \right) \right]. \quad (5)$$

Здесь $M_{\text{фон}} = \frac{kT}{v_s^2}$, v_s — скорость звука, l — длина свободного пробега, не зависящая от импульса электрона.

Выражение $\left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right)_I$ было вычислено в работе [4] для двух случаев, отвечающих условиям: $\hbar\omega_0 \ll kT$ и $\hbar\omega_0 \approx kT$ (здесь ω_0 — частота локального фона).

Рассмотрим сначала первый случай. Тогда [4]

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f_s}{\partial t} \right)_I &= \frac{2\pi (ze^2)^2 n_I m}{\hbar \rho M_I kT} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \left[\ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \ln(1 + a/x) - \frac{x}{x+a} \right] \left[f_s + \frac{\partial f_s}{\partial x} \right] \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Введем следующие обозначения:

$$q^2 = \tau_{\Phi}^0 / \tau_I^0 = \frac{6\mu_{\Phi}}{\mu_I}; \quad C_2 = \frac{2v_s^2 \sqrt{2mkT}}{lkT}; \quad \xi = \frac{3\pi}{16} \left(\frac{\mu_{\Phi} E}{v_s} \right)^2;$$

$$C_1 = \frac{\sqrt{2\pi} (ze^2)^2 \sqrt{m}}{(kT)^{3/2} M_I}; \quad \lambda = C_1 / C_2.$$

Здесь μ_{Φ} и μ_I — подвижности в слабом поле, обусловленные рассеянием на акустических фонах и заряженных ионизированных примесях. Остальные обозначения те же, что в [4]. Учитывая (5) и (6), получим для $f_s(x)$ следующее уравнение:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\xi x^3}{x^2 + q^2} \frac{\partial f_s}{\partial x} + \left\{ \lambda \left(\ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) - \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - \frac{x}{x+a} \right) + x^2 \right\} \left\{ f_s + \frac{\partial f_s}{\partial x} \right\} \right] = 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Интегрируя (7) по x , получаем

$$\begin{aligned} \frac{\xi x^3}{x^2 + q^2} \frac{\partial f_s}{\partial x} + \left\{ \lambda \left(\ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \ln(1 + a/x) - \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{x}{x+a} \right) + x^2 \right\} \left\{ f_s + \frac{\partial f_s}{\partial x} \right\} = A_1. \end{aligned} \quad (8)$$

Из условия конечности интеграла $\int_0^{\infty} dx x^{1/2} f_s(x)$ вытекает, что $A_1 = 0$.

Следовательно, $f_s(x)$ имеет вид

$$f_s = e^{-x + \xi} \int_0^x dx \frac{x^3/x^2 + q^2}{\lambda \left(\ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) - \frac{x}{x+a} \right) + x^2 + \frac{\xi x^3}{x^2 + q^2}}. \quad (9)$$

Постоянная интегрирования, т. е. нижний предел интеграла в (9) определяется из условия нормировки функции распределения

$$\int d\vec{p} f(\vec{p}) = 1. \quad (10)$$

В слабом поле, т. е. при $\xi \ll 1$, функция распределения имеет вид

$$f_s = \exp \left[-x + \xi \int_0^x dx \frac{x^3/x^2 + q^2}{\lambda \left\{ \ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) - \frac{x}{x+a} \right\} + x^2} \right].$$

Функция $F_1(x) = \lambda \left\{ \ln x + \ln \left(\frac{8mkT}{\hbar^2 x^2} \right) - \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) - \frac{x}{x+a} \right\}$ изменяется сравнительно плавно. Вынося ее за знак интеграла, при x порядка единицы получаем

$$f_s = A_2 e^{-x} + \frac{\xi}{2} \left\{ \frac{q^2 \ln(1 + x^2/q^2) - F_1(1) \ln(1 + x^2/F_1(1))}{q^2 - F_1(1)} \right\}.$$

В частности, при $q^2 \gg 1$, $F_1(1) \gg 1$ имеем

$$f_s(x) = A_2 e^{-x} \left\{ 1 + \frac{\alpha' x^4}{4F_1} \right\}, \quad (11)$$

где

$$\alpha' = \frac{3\pi}{16} \left\{ \frac{\sqrt{\frac{\mu\mu}{\phi_I}/6E}}{v_s} \right\}^2.$$

Решение (11) справедливо при $\frac{\alpha'}{4F_1} \ll 1$.

Пусть помимо мелких, полностью ионизированных колеблющихся доноров, в образце имеются еще отрицательно заряженные центры, на которые и происходит захват. Тогда, по определению, коэффициент захвата дается выражением [5].

$$C_n = \int d\vec{p} \vec{f}(\vec{p}) \sigma_n(\vec{p}) v(\vec{p}), \quad (12)$$

где $\sigma_n(\vec{p})$, $v(\vec{p})$ — сечение захвата и абсолютная величина скорости электрона с квазимпульсом \vec{p} , $\vec{f}(\vec{p})$ — функция распределения, нормированная на единицу. При наличии кулоновского барьера, положим

$$\sigma(w) = w^{U-1} \psi(w) \left[e^{\frac{2\pi z e^2}{\epsilon \hbar v}} - 1 \right]^{-1}. \quad (13)$$

Здесь $U \sim 1$, $\psi(w)$ — медленно меняющаяся функция, z — заряд примесного центра.

Введем обозначения

$$v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}}; \quad \gamma = \frac{2\pi z e^2}{\epsilon \hbar v_T}; \quad \mathbb{I} \frac{W}{kT} = \frac{\hbar^2 p^2}{2mkT} = x.$$

При $\gamma > 1$, $\sigma(\omega)$ имеет вид

$$\sigma(\omega) = \omega^{U-1} \psi(\omega) \bar{e}^{\gamma/\sqrt{x}}. \quad (14)$$

Подставляя (11) и (14) в (12), находим

$$C_n(\alpha') = 8\pi m (kT)^{U+1} A_2 L, \quad (15)$$

где

$$L = \int_0^\infty dx \psi(xkT) \left\{ 1 + \frac{\alpha' x^4}{4F_1(x)} \right\} e^{\varphi(x)},$$

$$\varphi(x) = -1 + U \ln x - \gamma/\sqrt{x},$$

$$A_2 = \left[4\pi (mkT)^{3/2} \sqrt{2} \Gamma(3/2) \left\{ 1 + \frac{\alpha' \Gamma(11/2)}{4F_1(1) \Gamma(3/2)} \right\} \right]^{-1}.$$

Интеграл L вычисляется методом быстрейшего спуска. Обозначим через x_m соответствующий корень уравнения

$$-1 + U/x + \frac{\gamma}{2x^{3/2}} = 0.$$

Пусть $U \ll (\gamma/2)^{2/3}$. Тогда $x_m = (\gamma/2)^{2/3}$ и для отношения коэффициентов захвата в поле и без поля получается

$$\frac{C_n(\alpha')}{C_n^0} = 1 + \frac{\alpha' (\gamma/2)^{8/3}}{4F_1((\gamma/2)^{2/3})} \left\{ 1 - \frac{\Gamma_{(11/2)} F_1((\gamma/2)^{2/3})}{\Gamma_{(3/2)} F_1(1) (\gamma/2)^{8/3}} \right\}. \quad (16)$$

Зависимость $\frac{C_n(\alpha')}{C_n^0}$ имеет вид такой же, как в работе [6], явное выражение для полевой поправки, однако, оказывается несколькими.

Согласно [1] и [4] в неполярных полупроводниках типа Ge и Si этот случай не реализуется, характеристическая температура для локальных колебаний, связанных с примесными атомами, оказывается выше дебаевской. Видимо, формулу (16) можно применять к некоторым соединениям, в которых эффективная масса носителей велика, а диэлектрическая проницаемость равно как и дебаевская частота основного кристалла мала. Кроме локальных колебаний здесь могли бы возникнуть и щелевые, частота которых много меньше дебаевской.

Обратимся ко второму случаю ($\hbar\omega^0 \geq kT$). Тогда интеграл столкновений $\left(\frac{\partial f_s}{\partial t} \right)_I$ имеет вид [4]

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f_s}{\partial t} \right)_I = & \frac{4\pi n_I (Z_e^2)^2 mkT}{M_I (1 - \omega_p^2/\omega_0^2)^2 \hbar p} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \left(\ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right) \right) (f_s + \right. \\ & \left. + \frac{\hbar\omega_0}{2kT} \frac{e^{\hbar\omega_0/kT_1}}{e^{\hbar\omega/kT_1}} \frac{\partial f_s}{\partial x} \right\}. \end{aligned} \quad (17)$$

Подставляя (17) и (5) в (4), находим

$$\left(\lambda' \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right) + x^2 + \frac{\xi x^3}{x^2 + q^2} \right) \frac{\partial f_s}{\partial x} + \left(\lambda \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right) + x^2 \right) f_s = A_1, \quad (18)$$

где

$$\lambda = \frac{C_1}{C_2}; \quad C_1 = \frac{2\pi n_I (ze^2)^2 \sqrt{2m}}{M_I (1 - \omega_p^2/\omega_0^2)^2 (kT)^{3/2}};$$

$$\lambda' = \lambda \left[\frac{\hbar\omega_0}{2kT} \frac{e^{\hbar\omega_0/kT} + 1}{e^{\hbar\omega_0/kT} - 1} \right]; \quad \lambda^0 = \lambda/\lambda'.$$

Как и в первом случае, из условия конечности $\int_0^\infty dx x^{1/2} f_s(x)$ следует, что $A_1 = 0$. Таким образом, формула (18) дает

$$f_s = e^{-\int dx \frac{\lambda \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right) + x^2}{\lambda' \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right) + x^2 + \xi x^3/x^2 + q^2}} \quad (19)$$

Ограничимся сначала рассеянием только на колеблющихся центрах, т. е. будем считать, что $\lambda' \gg 1$; $\lambda \gg 1$; $q^2 \gg 1$; $\lambda'; \lambda; q^2 \gg \xi$. Вынося плавную функцию $\ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right)$ за знак интеграла, находим

$$f_s = A_3 e^{\lambda^0 x} \left\{ 1 + \frac{\lambda^0 - 1}{3\lambda' \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right)} + \frac{\alpha' \lambda^0 x^4}{4\lambda' \ln \left(\frac{4kTx}{\hbar\omega_0} \right)} \right\}. \quad (20)$$

Подставляя (20) и (14) в (12), мы получаем

$$\frac{C_n(\alpha')}{C_n^0} = 1 + \alpha' \delta, \quad (21)$$

где

$$\delta = \frac{\alpha' \lambda' (\gamma/2\lambda^0)^{8/3}}{4\alpha^2 \lambda' \ln \left\{ \frac{4kT}{\hbar\omega_0} (\gamma/2\lambda^0)^{2/3} \right\}} \left[1 - \frac{a^2 \lambda_0^{-4} \Gamma_{(11/2)} (\gamma/2\lambda^0)^{-8/3}}{a_1 \Gamma_{(3/2)} \left\{ \frac{\ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0 \lambda_0} \right)}{\ln \left[\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (\gamma/2\lambda^0)^{2/3} \right]} \right\}} \right],$$

$$a_1 = 1 + \frac{\lambda^0 - 1}{\lambda'} \frac{\lambda_0^{-3} \Gamma_{(9/2)}}{3 \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0 \lambda^0} \right) \Gamma_{(3/2)}},$$

$$a_2 = 1 + \frac{\lambda^0 - 1}{3\lambda'} \frac{(\gamma/2\lambda^0)^2}{\ln \left[\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (\gamma/2\lambda^0)^{2/3} \right]}.$$

Как и в первом случае величина (8) может менять знак при изменении γ .

Пусть

$$\xi \gg 1; \quad \bar{x}^2 \gg 1; \quad \frac{q^2}{\xi} < 1; \quad \frac{\lambda'}{\xi} < 1.$$

Тогда из (19) получаем

$$f_s = A_3 e^{-x^2/2\xi - \frac{q^2}{\xi} \ln x - \frac{\lambda}{\xi} \ln x \left[\ln \frac{4kT \sqrt{x}}{\hbar\omega_0} \right]}. \quad (22)$$

Коэффициент захвата в этом случае имеет вид

$$C_n(\xi) = 8\pi m (kT)^{U+1} A_3 L,$$

где

$$A_3 = \left[2\sqrt{2}\pi (mkT)^{3/2} (2\xi)^{\frac{3}{4} - \frac{1}{2\xi}} \left[\ln \left(\frac{4kT (2\xi)^{1/4}}{\hbar\omega_0} \right) + q^2 \right] \times \right. \\ \left. \times \Gamma \left(3/4 - \frac{1}{2\xi} \left\{ \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (2\xi)^{1/4} \right) + q^2 \right\} \right) \right]^{-1}, \\ L = \int_0^\infty dx \psi(xkT) e^{-x/2\xi - \frac{1}{\xi} \left[\lambda \ln \left(\frac{4kTx^{1/2}}{\hbar\omega_0} \right) + q^2 \right] + U \ln x - \frac{\gamma}{Vx}}.$$

Здесь удобно рассмотреть несколько частных случаев.

Промежуточные поля и температуры:

при этом $U\xi^{1/5} \ll (\gamma/2)^{4/5}$, $\lambda \ll \left(\frac{\gamma\xi}{2}\right)^{4/5}$; $q^2 \ll \left(\frac{\gamma\xi}{2}\right)^{4/5}$

$$C_n(\xi) \sim \left(\frac{E}{E_0}\right)^{\frac{4U}{5} - 1/2} \exp \left[- \left(\frac{T_0 E_0}{TE}\right)^{2/5} - \frac{2}{5\xi} \left\{ \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} \left(\frac{\gamma\xi}{2}\right)^{1/5} \right) + \right. \right. \\ \left. \left. + q^2 \right\} \ln \left(\frac{\gamma\xi}{2}\right) + \frac{\ln(2\xi)}{2\xi} \left\{ \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (2\xi)^{1/4} \right) + q^2 \right\} \right] \times \\ \times \Gamma^{-1} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2\xi} \left[q^2 + \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (2\xi)^{1/4} \right) \right] \right). \quad (23)$$

В частности, при $\xi \gg 1$ формула (23) принимает вид

$$C_n(\xi) \sim \left(\frac{E}{E_0}\right)^{\frac{4U}{5} - 1/2} \exp \left[- \left(\frac{T_0 E_0}{TE}\right)^{2/5} \right], \quad (24)$$

где

$$E_0 = \frac{16v_s \sqrt{2}}{27^\mu \sqrt{\phi} \sqrt{3\pi}}; \quad T_0 = \frac{27 \pi^2 m z^2 e^4}{2e^2 \hbar^2 k}; \quad \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 = \frac{1}{27} (T_0/T).$$

Сильные поля и высокие температуры: $\frac{\gamma}{2} \ll U^{5/4} \xi^{1/4}$; $\frac{\lambda}{U\xi} \ll 1$; $\frac{q^2}{U\xi} \ll 1$

В этом случае

$$C_n(\xi) \sim \left(\frac{E}{E_c}\right)^{U-1/2} \exp \left[- 1/2\xi \left\{ \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} \sqrt{U\xi} \right) + q^2 \right\} \ln U\xi + \right. \\ \left. + \frac{\ln(2\xi)}{2\xi} \left\{ \lambda \ln \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (2\xi)^{1/4} \right) + q^2 \right\} \right] \bar{\Gamma}^{-1} \left(\frac{3}{4} - 1/2\xi \left\{ \lambda \ln \times \right. \right. \\ \left. \left. \times \left(\frac{4kT}{\hbar\omega_0} (2\xi)^{1/4} \right) + q^2 \right\} \right). \quad (25)$$

В частности, при $\xi \gg 1$

$$C_n(\xi) \sim \left(\frac{E}{E_c}\right)^{U-1/2}, \quad \text{где} \quad E_c = \frac{4v_s}{\mu \sqrt{\phi} \sqrt{\pi \ln(T_0/27T)}}.$$

Заметим, что данный случай может реализоваться как в неполярных, так и в полярных полупроводниках. Обращаясь к системе $n\text{-Ge} + \text{AU}$, видим, что в слабом поле полевая зависимость коэффициента захвата оказывается (при $\delta > 0$) такой же, как и в работе [6]. В сильном поле вид зависимости $C_n(\xi)$ такой же, как и в работе [7] (в случае очень сильного поля).

Автор благодарен В. Л. Бонч-Бруевичу за неоднократное обсуждение результатов данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Марадудин А. А. Дефекты и колебательный спектр кристаллов. М., 1968.
2. Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников. М., 1962.
3. Давыдов Б. И. ЖЭТФ, 7, 1069, 1937.
4. Эль Шарнуби М. А. «Вестн. Моск. ун-та», физ., астрон., 14, № 3, 1973.
5. Shockley W., Read W. T. Phys. Rev., 87, 835, 1952.
6. Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. «Физика твердого тела», 7, 758, 1965.
7. Бонч-Бруевич В. Л. «Физика твердого тела», 6, 2047, 1964.

Поступила в редакцию
13.10 1971 г.

Кафедра
полупроводников